Search Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/811,817	CHAN ET AL.
Examiner	Art Unit
C. J. Arbes	3729

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
29	830	2/21/2006	CJA
1	852		
174	760		
	762		
361	780		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
29	852	2/21/2006	CJA	
	<u> </u>	_		
			1	

SEARCH NOT (INCLUDING SEARCH	TES STRATEGY	)
	DATE	EXMR
<del></del>		
<u> </u>		
	:	
	:	
- Indiana.		
	-	